

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination		
09/972,942	SUDA, NOBUYUKI		
Examiner	Art Unit		
Mark Eashoo, Ph.D.	1732		

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
264	171.14		
	171.15		
	171.16		
	261		
	263		
	271.1	5/16/2005	ME

INI	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
•	1				

(INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
		DATE	EXMR	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		10		
			<del>                                     </del>	
	,			